

Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazları

"Surftest SJ-400" Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı

• Taşınabilir modellere dahildir, yüksek hassasiyette ölçüm imkanı sağlar

Geniş ölçüm aralığı, yüksek hareket doğrusalığı ve yüksek çözünürlüklü prob sayesinde kendi sınıfında en yüksek hassasiyeti garanti eder.

• Kademe ve doğrusalıkların ölçümü/değerlendirilmesi.

Adaptörsüz ölçüm fonksiyonu sayesinde çok küçük kademeler, doğrusalık ve dalgalılık ölçülür. LCD ekrandaki yerleşik fonksiyonlar yüzey karakterlerinin değerlendirilmesini kolaylaştırır.

• Adaptörsüz ölçüm ve yarıçap kompanzasyonu fonksiyonları silindirik yüzeylerde pürüzlülük ölçüm ve değerlendirmesini mümkün kılar.

• Uluslararası normlara uygun pürüzlülük parametreleri.

SJ-400 serisi yeni ISO-, DIN-, ANSI normlara ve aynı zamanda JIS standartlara (1994/1982) uygun 35 farklı pürüzlülük parametreleri sunar.

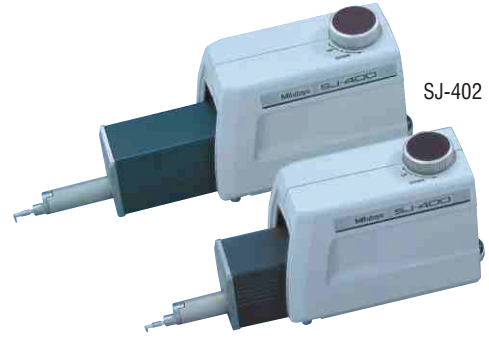
• Modern veri işlemi için geliştirilmiş analiz programları.

SJ-400 serisi cihazlar yüksek sınıf cihazlardan sağlanan veri işlemlerini yapabilir. Bu sistem yüzey pürüzlülük analizi SURFPAK-SJ programına doğru geliştirilir, raporlama için de veri analizi ve hazırlama fonksiyonu sunar.

• Hesaplanan sonuçlarının kontrolü ve değerlendirilen profiller doğrudan ekran üzerinde yapılır.

Yerleşik, büyük ve hassas-dokunmatik LCD monitörün (Touch Panel) üzerinde hesaplama sonuçları ve değerlendirilmiş profiller net ve açık bir şekilde görüntülenir.

178-956-4 D

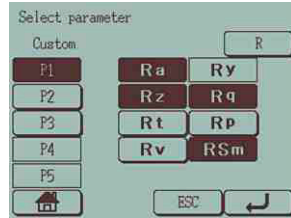


SJ-401

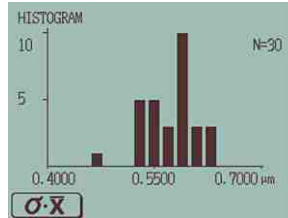
Kod	Model	Z Eksen Hareketi μm	X Eksen Ölçüm Aralığı mm
178-956-4D	SJ-401	800	25
178-958-4D	SJ-402	800	50

35 parametre

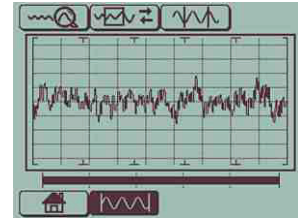
Ra, Rq, Ry, Rz, R3z, Rt, Rp, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, S, Sm, Pc, mr, A1, A2, Rv, R, Rx, W, Wx, Wte, mrd, HSC, AW, AR, Vo, a, q, Ku, c, Lo, Sk



Özel fonksiyon seçimi



Histogram



Yüzey profil ekranı

